## Moderní metody robustního strojového učení

Bc. Pavel Jakš

Matematická informatika, FJFI ČVUT v Praze

26. března 2024

### Obsah

1 Kontext

2 Adversariální vzorky

3 Metriky vizuální podobnosti

### Klasifikace v prostředí neuronových sítí

- Klasifikační neuronová síť:  $F_{\theta}: X \to Y$ 
  - X vzorky; vzory zobrazení neuronové sítě
  - Y množina pravděpodobnostních rozdělení na třídách
- Učení optimalizace kritéria na trénovací datové sadě
  - $\hat{\theta} = \operatorname{argmin}_{\theta} J(\theta)$
  - $J(\theta) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} L(y^{(i)}, F_{\theta}(x^{(i)}))$
- Klasifikace je potom zobrazení  $C: Y \rightarrow \{1, 2, ..., m\}$ 
  - $C(y) = \operatorname{argmax}_{i \in \{1, ..., m\}} y_i$
- Přehled technik hlubokého učení v [1]

#### Adversariální vzorek

- Szegedy a spol. objevili zvláštní chování klasifikačních sítí [3]
  Neuronové sítě nejsou robustní
- Pojmenujme benigním takový vzorek, který je správně klasifikovaný
- Mějme benigní vzorek x, pak *adversariální* vzorek  $\tilde{x}$  je takový, že  $\rho(x, \tilde{x}) \leq \kappa$  a  $C(F_{\theta}(x)) \neq C(F_{\theta}(\tilde{x}))$



Obrázek: Adversariální vzorek

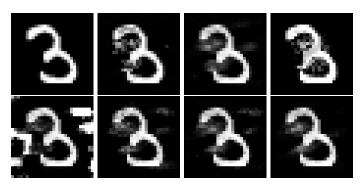
### Jak získat adversariální vzorek?

- Cílená optimalizační metoda
  - $\tilde{\mathbf{x}} = \operatorname{argmin}_{\hat{\mathbf{x}}} \rho(\mathbf{x}, \hat{\mathbf{x}}) + \lambda \cdot L(\tilde{\mathbf{y}}, F_{\theta}(\hat{\mathbf{x}}))$
- Metoda CW
  - $\tilde{x} = \operatorname{argmin}_{\hat{x}} \rho(x, \hat{x}) \lambda \cdot L(y, F_{\theta}(\hat{x}))$

## Použité metriky vizuální podobnosti

- Metriky založené na *l<sub>p</sub>* normách
  - *l*<sub>1</sub>, *l*<sub>2</sub>
- Metriky založené na indexu SSIM
  - Jezdící okno variabilní velikosti porovnávající jas, kontrast a strukturu dvou obrázků
- Wassersteinova metrika, resp. její aproximace
  - Vzdálenost obrázků měřena jako vzdálenost pravděpodobnostních rozdělení

# Příklady adversariálních vzorků



Obrázek: Adversariální vzorky generované za použití různých metrik vizuální podobnosti

### Závěr

 Různé metriky vizuální podobnosti použité při generování adversariálních vzorků vedou na různé výsledky

#### Literatura

- I. Goodfellow, Y. Bengio, A. Courville: *Deep Learning*. MIT Press, 2016.
- Y. Lecun, C. Cortes, C. J. Burges: *The mnist database of handwritten digits*. 1998.
- C. Szegedy, W. Zaremba, I. Sutskever, J. Bruna, D. Erhan, I. Goodfellow, R. Fergus: *Intriguing properties of neural networks*. arXiv, 2014.